热障涂层无损检测技术进展

Nondestructive Inspection Technology of Thermal Barrier Coatings

唐诗白 荆甫雷 吴长波 / 中国航空发动机研究院

热障涂层广泛应用于航空发动机涡轮叶片等热端部件的热防护,研发能够表征热障涂层物理特性、缺陷、应力、 失效过程、剩余寿命等的无损检测方法,对于发动机热端部件的可靠性、安全性提升具有重要意义。

障涂层是一种在金属结构 表面使用的热防护材料, 的金属黏结层组成, 广泛应用于航 空发动机热端部件,如涡轮叶片、 燃烧室和尾喷管等,可有效提升上 述结构耐温能力,延长部件服役寿 命或者提高发动机总体性能和热效 率。作为一种功能材料,热障涂层 的使用寿命与隔热效果是衡量其服 役性能的最关键技术指标, 前者与 陶瓷层-黏结层界面结合强度、残余 应力、缺陷/裂纹分布及其尺寸等密 切相关,而后者则取决于陶瓷层厚 度和孔隙率。发展面向热障涂层的 无损检测技术,一方面可用于涂层 出厂质量控制,在装机前筛选出存 在缺陷/裂纹或力-热性能异常的零 件,有效避免服役过程中的涂层过 早剥落及基体超温等现象,从而延 长耐温结构的使用寿命;另一方面 亦可用于发动机视情维修和寿命管 理,通过对带涂层构件的无损检测, 识别涂层损伤情况及可能失效区域, 为维修保障策略的制定提供关键依 据。本文对目前常见的热障涂层无 损检测技术进行了探讨,简要阐述 了相关技术的检测原理与研究进展, 期望能够为涂层检测技术进步,以 及带涂层结构寿命设计/寿命管理等 提供参考。



图1 PLPS测试原理

光致荧光光谱法

在高温环境下, 黏结层中的Al等 元素向外扩散,与透过陶瓷层的氧 气发生反应,在陶瓷层与黏结层 界面处形成一层薄的热生长氧化物 (TGO), TGO主要成分为 α-Al_aO_a, 并含有少量的Cr₃+杂质(来源于黏 结层或基体扩散),在受到绿色或蓝 色激光辐照时会发出红色荧光,其 光谱的特征峰频移与TGO受力状态 相关。光致荧光光谱法(PLPS)就 是基于上述原理,根据荧光光谱的 R线频移,结合平面应力假设,测 定TGO在面内方向的应力(见图

1)。由于激光需要透过陶瓷层照射 到TGO上才能有效激发荧光,对于 等离子喷涂(APS)热障涂层,陶 瓷层中的孔洞和层间边界等缺陷 会造成光信号的衰减, PLPS技术 局限于涂层厚度小于75µm的情 形,在应用于更厚的大气APS涂层 时,则需要采用与氧化钇稳定氧化 锆(YSZ) 材料折射率相近的液态 介质填充陶瓷层内的孔洞和层间边 界。对于电子束物理气相沉积(EB-PVD)热障涂层,具有柱状晶结构的 陶瓷层可以起到光波导的作用,从 而避免光信号衰减,因此PLPS技术 可用于全厚度的EB-PVD涂层测量 (≥300µm)^[1]。该项技术最早是由 加州大学克拉克(Clarke)团队在20 世纪末提出,经过20多年发展,目 前已成为EB-PVD热障涂层TGO残 余应力测量的首选无损检测方法^[2]。

由于热障涂层各层材料热膨胀 系数的差异, TGO在冷却过程中承 受巨大的平面双轴压缩应力,常温 下达到极值(-3~-6GPa)^[3],而 TGO局部断裂或者陶瓷层-TGO界 面、TGO-黏结层界面分离等界面 损伤则会引起TGO室温残余应力的 松弛。因此, PLPS技术可用于EB-PVD热障涂层的损伤定量化表征。 2004年,美国康涅狄格大学[4]通过 采用激发/接收同轴光纤与高精度拉 曼/荧光光谱仪相集成的方式,研发 出一套适用于涡轮叶片热障涂层无 损检测与质量控制的便携式 PLPS装 置,并对比分析了不同材料体系下 TGO残余应力均值、方差以及PLPS 信号中无应力强度比等特征参数与 涂层剩余寿命间的关联。此后, 意 大利CESI公司同对上述装置进行了 改进,重新设计了一种适用于狭小 空间的L形孔探光纤探头,实现了 对涡轮叶片热障涂层的原位检测。

红外热像法

红外热像法(ITT)是一种基于红外 辐射原理,通过扫描、记录或观察 由于缺陷或内部结构不连续所导致 的待测对象表面温度场变化,实现 表面及内部缺陷检测或内部结构分 析的无损检测方法,可细分为脉冲 热成像(PT)、锁定热成像(LIT) 和结构光学扫描热成像(SOST)等。

脉冲热成像技术采用光脉冲照 射待测对象,通过红外摄像机采集 的热响应信号来确定待测对象内部 缺陷、损伤等信息。该技术所涉及 的脉冲热光谱作用时间较短,可用 于瞬态测量,局限性主要在于缺陷 检测结果易受涂层厚度变化、表面 状态等因素的影响。目前该技术已 经实现了对热障涂层平板试样内脱 黏缺陷深度和直径的准确识别。

锁定热成像技术是使用周期调制的热激励来加热待测对象,根据 表面温度变化所产生的振幅、相位 差异,分析待测对象内部缺陷信息。 目前该技术已成功应用于氧化锆陶 瓷涂层厚度的快速检测(厚度范围 0.25~1mm)^[6]。

结构光学扫描热成像技术是采 用恒定功率、不同形状的热激励来 扫描待测对象的表面,利用红外热 像仪记录温度变化,再通过图像处 理显示缺陷的一种检测技术。激光 扫描作为一种新兴的热激发方法, 具有功率密度高、脉冲宽度可调、 能量均匀等优点,常用作SOST技术 的热激励。根据扫描方式的不同, 该技术又可细分为线性扫描、点扫 描等多种形式。北京理工大学综合 考虑线性扫描检测范围/速度大,以 及点扫描灵敏度高的优势,开发了 一种激光多模式扫描热成像技术, 通过理论分析、数值模拟以及试验 验证,总结了两种扫描模式下裂纹 的热响应特征,并基于该特征实现 了对热障涂层表面裂纹位置和形状 的快速检测,在线扫描阶段可以快 速检测到宽度大于20µm的表面裂 纹, 而在点扫描阶段可以准确检测 到9.5µm宽的表面裂纹^[7]。

声发射法

材料内部的微观断裂过程伴随着弹 性应力波的释放,即声发射(AE) 现象(见图2)。AE法是基于上述原 理,对释放的AE信号进行收集、处 理、分析,从而判断待测对象的损伤、 破坏情况。AE法具有连续、实时监 测等特点,并且对材料裂纹萌生和 扩展十分敏感,目前已成为评价热



图2 AE测试原理



图3 超声法原理

障涂层结构完整性以及分析涂层破 坏全过程的重要辅助手段。近期国 内外学者分别将AE法引入到热障涂 层四点/三点弯曲、压缩剥落等试验 中,基于AE信号特征分析涂层断裂 行为或识别失效时刻,实现了对涂 层断裂韧性、结合强度等关键参数 的精准获取图。

AE法也可应用于涂层损伤演化 过程的定量化监测,通过累积AE信 号能量、事件数或幅值等参数评价 涂层所产生的损伤。由于累积AE信 号的递增特性,该方法可较好地描 述涂层损伤随热、力载荷的增长过 程;但AE信号易受到陶瓷层内相邻 柱状晶的张开、闭合以及基体、黏 结层塑性变形等诸多不确定性因素 的干扰。

招吉法

超声波是频率高于20kHz的机械波, 其在材料中以一定的速度和方向传

播,一旦遇到声阻抗不同的异质界 面就会发生反射(见图3)。超声检 测(UT)就是基于这一原理来实现 对热障涂层性能、厚度、内部缺陷 等的无损检测。目前UT所使用的超 声波频率范围通常在0.5~5MHz^[9]。 该技术已经成功应用于APS与EB-PVD热障涂层材料性能变化检测与 层离失效的早期识别。韩国成均馆 大学对APS热障涂层试样进行了水 浸UT,结合适当的信号处理和分析 技术,获得了涂层界面层离的扫描 图像,并利用现有的数学模型对层 离程度进行了评价。大连理工大学 基于招声波反射系数振幅谱,同时 得到了EB-PVD热障涂层试样的涂层 厚度及其纵向波速,进而根据超声 波反射系数相位谱,实现了对涂层 密度的无损检测。此后,采用超声反 射系数振幅谱评价EB-PVD热障涂层 中TGO的生长情况,发现氧化引起 的TGO演化改变了陶瓷层与其相邻 介质之间的声阻抗匹配关系,并提出 可采用谐振频移确定TGO厚度。

大赫兹时域光谱法

太赫兹波通常是指频率为0.1~10 THz、波长为0.03~3mm的电磁波 (见图4),具有相干性、瞬态性和宽 频带等突出性能,能够穿透陶瓷等 物质,可实现高精度定量检测。太 赫兹时域光谱法(THz-TDS)是一 种相干探测技术,利用待测对象的 太赫兹透射或反射光谱,同时获得 太赫兹脉冲的振幅和相位信息,通 过对时域波形进行傅里叶变换得到 待测对象的吸收系数、折射率以及 厚度等参数(见图5)。由于热障涂 层的黏结层与基体均为金属材料, THz-TDS在应用于涂层时均采用反 射式测量系统。目前美国已将该技 术用于涡轮叶片表面热障涂层厚度



图4 电磁波谱图分布示意



图5 THz-TDS原理示意

的二维成像和均匀性表征¹⁰⁰,同时 通过延迟太赫兹脉冲到达时间和改 变脉冲宽度和形状,实现了对陶瓷-金属界面孔洞与微米级TGO层的演 化分析,初步证明了其在涡轮叶片 热障涂层失效预警的有效性。此外, 日本学者的研究结果表明,在0.1 ~ 6.3THz的频率范围下,APS陶瓷层 介电常数的实部与涂层的孔隙率强 相关,证明了该技术可用于陶瓷层 孔隙率的无损评价^[11]。

涡流法

涡流法是基于电磁感应原理,通过 测量线圈阻抗或感应电压的变化来 反映待测对象材料属性,主要用于 检测热障涂层厚度以及内部缺陷, 可细分为脉冲涡流(PEC)检测技术 与涡流热成像(ECT)技术。

PEC检测技术也称为暂态涡流 检测技术,通过在线圈中通入恒定 电流或电压,在待测构件中产生稳 定磁场,当断开输入时,线圈周围 会产生电磁场,该电磁场由直接从 线圈中耦合出的一次电磁场和构件 中感应出的涡流场产生的二次电磁 场两部分叠加而成。后者包含了待 测构件厚度或缺陷等信息,采取合 适的检测元件和方法对二次场进行 测量、分析,即可得到待测构件信 息。目前该技术已应用于EB-PVD 热障涂层陶瓷层厚度和黏结层厚度 及电导率等参数的测量^[12]。

ECT技术是一种将电磁感应生 热和瞬态红外热成像相互结合的混 合检测技术,可在相对较大区域内 实现快速有效的缺陷检测和材料特 征提取。当检测线圈通入高频交变 电流时,待测导电材料内产生涡流, 而待测材料中的缺陷一般呈现出高 阳态,其存在会改变电流分布,在 缺陷区域产生焦耳热,通过热像仪 捕捉变化的热信号, 经采集终端处 理后即可实现对表面或近表面缺陷 检测。目前该技术已实现对带热障 涂层平板/圆片试件中预制黏结层 表面脱黏缺陷($\varphi 2 \text{ mm}$)和陶瓷层 盲孔缺陷(φ 0.5 mm)以及真实涡 轮叶片中预制脱黏缺陷 (φ_2 mm、 φ 3mm)的无损检测。

阻抗谱法

阻抗谱(IS)法是通过对待测对象施 加交流电压,根据得到的交流阻抗, 分析待测对象等效电路中元件参数的 变化,由此判断待测对象微观结构的 变化。检测时,在热障涂层上表面、 基体下表面分别夹持电极,并施加不 同频率的电场,涂层中各层材料成分 的差异会产生不同的电响应,而微观 结构的改变则会引起阻抗谱的变化。 目前阻抗谱法主要应用于陶瓷层厚度 与微裂纹/烧结/腐蚀情况以及TGO 厚度等的无损检测¹³³。

计算机断层成像法

计算机断层成像 (CT) 法是利用X 射线照射待测对象,获得对象在不 同角度的X射线吸收衬度,通过反 投影重构待测对象的三维形貌(见 图6),可以清晰、准确、直观地展 示热障涂层内部的结构、组成、材 质及缺陷,但检测成本相对较高, 并且由于设备空间限制,通常只能 采用小型试样。普惠公司、伯明翰 大学等研究机构先后将CT技术应用 于EB-PVD与APS热障涂层小试样 的形貌表征,重建了涂层系统的三 维微观模型, 识别出陶瓷层、黏结 层以及TGO及缺陷等微观结构特征, 为各层厚度测量、裂纹/缺陷评价等 提供了精准的可视化信息[14]。

结束语

采用光、声、电等信号对热障涂层 进行无损检测是加强涂层出厂质量 控制,提升涂层及其下方耐高温结 构安全性与可靠性的重要技术手段。 其中,光致荧光光谱法适用于EB-PVD热障涂层TGO残余应力与涂层 损伤的定量化表征测量;红外热像





法可获取关于热障涂层厚度、内部 缺陷、裂纹、损伤等重要信息;声 发射法在涂层断裂韧性、结合强度 等测试时破坏时刻的识别以及检测 与涂层损伤演化过程的定量化在线 监测等方面应用广泛;超声法可实 现对热障涂层性能、厚度、内部缺 陷等检测;太赫兹时域光谱法主要 用于涂层厚度的定量检测,同时在 缺陷检测、涂层失效检测方面具有 一定潜力:涡流法已成功应用于涂 层各层厚度测量以及缺陷检测;阻 抗谱法可实现对陶瓷层厚度与微裂 纹、烧结、腐蚀情况以及TGO厚度 等的无损检测;计算机断层成像法 能够清晰、准确、直观地展示热障 涂层内部的结构、组成、材质及缺 陷,提供热障涂层三维可视化信息。 上述无损检测技术在测试原理、对象、 结果等方面存在较大差异,在使用时 应根据具体的应用场景合理选取,并 与其他有损/无损检测结果比对验证, 提升检测结果的可信度。 航空动力

(唐诗白,中国航空发动机研究 院,高级工程师,主要从事航空发 动机结构强度研究)

参考文献

 PATON N E,MURPHY K S,CLARKE
D R.Thermal barrier coating stress mea surement:US6072568[P].1998-07-06.

- [2] SELCUK A, ATKINSON A. The evolution of residual stress in the thermally grown oxide on Pt diffusion bond coats in TBCs[J]. Acta Materialia, 2003, 51:535-549.
- [3] PTASZEK G,CAWLEY P,ALMOND D,et al.Transient thermography testing of unpainted thermal barrier coating (TBC) systems[J].NDT&E International, 2013,59:48-56.
- [4] GELL E H,SRIDHARAN S,WEN M, et al. Photoluminescence piezospectroscopy: a multi-purpose quality control and NDI technique for thermal barrier coatings[J].International Journal of Applied Ceramic Technology,2004,1(4):316-329.
- [5] MARIA D L,RINALDI C,LUPETIN P,et al.Portable optical system for insitu thermal barrier assessment of service operated blades[J].ASME Turbo Expo,2006,3:78-93.
- [6] TANG Q, DAI J, LIU J, et al. Quantitative detection of defects based on Markov-PCA-BP algorithm using pulsed infrared thermography technology[J]. Infrared Physics & Technology,2016,3:144-148.
- [7] JIAO D,SHI W,LIU Z,et al.Laser multi-mode scanning thermography method for fast inspection of micro-

cracks in TBCs surface[J].Journal of Nondestructive Evaluation,2018,37:30.

- [8] ZHU W,YANG L,GUO J W,et al. Determination of interfacial adhesion energies of thermal barrier coatings by compression test combined with a cohesive zone finite element model[J].International Journal of Plasticity,2015,64:76-87.
- [9] CHEN H,ZHANG B,ALVIN M, et al.Ultrasonic detection of delamination and material characterization of thermal barrier coatings[J].Journal of Thermal Spray Technology,2012,21(6):1184-1194.
- [10] WHITE J,FICHTER G,CHERNOVSKY A,et al.Time domain terahertz nondestructive evaluation of aeroturbine blade thermal barrier coatings[J].AIP Conference Proceedings,2009:434-439.
- [11] WATANABE M, KURODA S, YAMAWAKI H,et al. Terahertz dielectric properties of plasma-sprayed thermalbarrier coatings[J].Surface and Coatings Technology,2011,205(19):4620-4626.
- [12] LI Y,CHEN Z,MAO Y,et al.Quantitative evaluation of thermal barrier coating based on eddy current technique[J]. NDT&E International,2012,50: 29-35.
- [13] CHEN W,LIU M,ZHANG J,et al.Hightemperature oxidation behavior and analysis of impedance spectroscopy of 7YSZ thermal barrier coating prepared by plasma spray-physical vapor deposition[J].Chinese Journal of Aerona utics,2018,31(8):1764-1773.
- [14] 敖波, 邬冠华. 涡轮叶片热障涂层三 维成像研究进展 [J]. 航空制造技术, 2021,64(4):20-27.